# カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



#### ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

# RENESAS

## データ・シート



# バイポーラ アナログ集積回路 Bipolar Analog Integrated Circuit

# $\mu$ PC2771T

# 3 V ディジタルセルラ用 中出力高周波増幅器

 $\mu$ PC2771Tはディジタルセルラ電話の送信PA用ドライバとして開発したシリコン・モノリシックICです。本製品は従来品  $\mu$  PC2763Tと同等の利得で,比較的高い出力を実現しています。+11.5 dBm出力が可能なためPAの入力レベルに対し余裕を取っています。また,外付けインダクタの調整によりさらに高出力化が可能です(9ページ参照)。電源電圧3 V TYP.で動作するためセットの低電圧化に最適です。さらに入出力50  $\Omega$ マッチング, 6 ピン・ミニモールド・パッケージのため,高密度・面実装に最適です。

本製品は、当社独自のシリコン・バイポーラプロセス「NESAT™III」(fr = 20 GHz) により生産しています。本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜や金電極構造を採用しています。この構造はチップの耐湿性、耐食性に優れ、良好な電流特性、高周波特性を有します。これにより信頼性、電気的特性に優れた高品質のICを実現しています。

#### 特徵

電源電圧: Vcc = 3.0 V ± 0.3 V

中出力: P<sub>1dB</sub> = +11.5 dBm <sub>TYP</sub>. @0.9 GHz ( 広帯域設定のインダクタを付加した場合 )

P1dB = +9.5 dBm TYP. @1.5 GHz ( 広帯域設定のインダクタを付加した場合 )

推奨動作周波数:800 MHz~1.9 GHz 電力利得:GP=21 dB TYP.@0.9 GHz GP=20 dB TYP.@1.5 GHz

カスケード接続が可能:入出力50 Ωマッチング

高密度・面実装が可能:6ピン・ミニモールド・パッケージ。

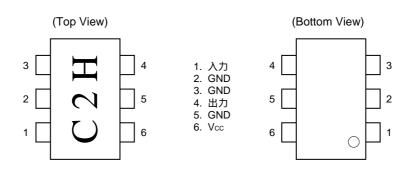
隣接チャネル漏洩電力: -60 dBc標準@f = 900 MHz, f = ±50 kHz, Po = +7 dBm (参考値)

#### オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	捺 印	包装形態
μPC2771T–E3	6 ピン・ミニモールド	C2H	8 mm幅エンボス式テーピング。1,2,3 ピン送り穴方向。3 kp / リール。

**備考** 評価用サンプルのオーダについては,販売員にお問い合わせください(名称:μPC2771T)。

#### 端子接続図



本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。



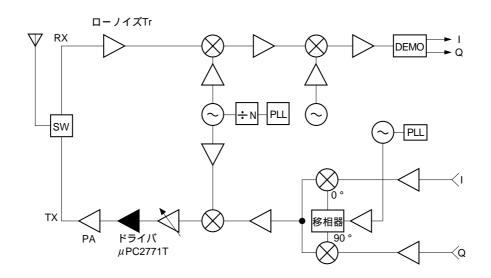
## 製品系列一覧 (TA = +25 °C, Vcc = 3.0 V, ZL = Zs = 50 $\Omega$ )

タイプ名		品名	Vcc (V)	Icc (mA)	G <sub>P</sub> (dB)	fu (GHz)	P <sub>O(sat)</sub> (dBm)	P <sub>1dB</sub> (dBm)	備考
5 V系15 dBゲイン・タイプ		μPC2708T	5	26	15	2.9	+10	+8.5	
5 V系23 dBゲイン・	5 V系23 dBゲイン・タイプ		5	26	23	2.3	+11.5	+9	
3 V系13 dBゲイン・	3 V系13 dBゲイン・タイプ		3	26.5	13	2.9	+9	+8	
3 V系20 dBゲイン	従来タイプ	μPC2763T	3	27	20	2.4	+11	+9.5	
3 V系20 GBクイン	+11.5 dBm出力	μPC2771T	3	36	21	2.1	+12.5	+11.5	本製品

注意 主要項目のTYP.値。規格条件は電気的特性欄を参照

#### システム応用例

ディジタル・セルラの例



関連製品の詳細については各製品の最新データ・シートをご覧ください。

#### 端子説明

端子	略号	印加電圧(V)	説 明	等価回路
1	INPUT	_	高周波信号入力端子です。抵抗による50 Ωマッチング回路を内蔵しているため広帯域で50 Ω接続が可能です。また、hreと抵抗のバラツキを相殺する目的でマルチ帰還型回路を採用しています。	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
2 3 5	GND	0	GND端子です。グラウンド・パターンは最小 インピーダンスになるよう十分広く取ってくだ さい。	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
4	OUTPUT	27.22	高周波信号出力端子です。Vccとのあいだにインダクタンスを負荷して内部出力段トランジスタに電流を供給してください。	
6	Vcc	2.7–3.3	電源電圧端子です。内部入力段トランジスタ等にバイアスをかけます。 2段構成にすることで良好なRF特性を得ています。	② ③ ⑤



#### 絶対最大定格

項	目	略号	条件	定格	単 位
電源電	圧	Vcc	TA = +25 °C, 4 ピン, 6 ピン	3.6	V
入力電	力	Pin	T <sub>A</sub> = +25 °C	+13	dBm
Total 回路	電流	Icc	T <sub>A</sub> = +25 °C	77.7	mA
パッケージ許額	<b>容損失</b>	Po	$50 \times 50 \times 1.6$ mm両面銅箔ガラスエポキシ基板実装時 $T_A = +85$ $^{\circ}\mathrm{C}$	280	mW
動作温度	範 囲	Topt		<b>−40 ~ +85</b>	°C
保存温度	範囲	Tstg		<b>−</b> 55 ~ <b>+</b> 150	°C

#### 推奨動作範囲

	項	目		略号	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
電	源	電	圧	Vcc	2.7	3.0	3.3	V
動	作 温	度範	囲	Topt	-40	+25	+85	°C
動	作周》	支数 範	进	fopt	0.8	_	1.9	GHz

## 電気的特性 ( $T_A = +25$ , $V_{CC} = 3.0 \ V$ , $Z_L = Z_S = 50 \ \Omega$ , 特に指定のない限り正弦波による)

	項	目		略号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
0	路	電	流	lcc	無信号時	-	36	45	mA
電	カ	利	得	G₽	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	19 17	21 20	24 23	dB
雑	音	指	数	NF	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	_	6.0 6.0	7.5 7.5	dB
ア~	イソレ	ーショ	ン	ISL	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	25 25	30 30	_	dB
入力	〕側りる	<b>ターン</b> ロ	コス	RLin	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	10 10	14 14	_	dB
出力	〕側りか	<b>ターン</b> ロ	コス	RLout	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	6.5 5.5	9.5 8.5	_	dB
1 dB	コンプレ	ッション	出力	Po(1dB)	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	+9 +7	+11.5 +9.5		dBm
飽	和 出	力 電	力	Po(SAT)	f = 0.9 GHz f = 1.5 GHz	_	+12.5 +11	_	dBm
周	波 数	女 帯	域	fu	0.1 GHz のゲインより3 dBダウン	1.7	2.1	_	GHz

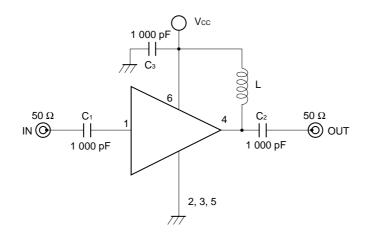
# 標準参考値 (TA = +25 , VCC = 3.0 V , ZL = Zs = $50 \Omega$ )

n	m4 🗆	67 14		参考値			224 /2
道 目 	略号	条	件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
		f = 900 MHz π/4 QPSK <b>注</b> 1	f = ±50 kHz	_	-61	_	
隣接チャネル漏洩電力1 	Padj1	Po = +7 dBm	f = ±100 kHz	-	-72	-	dBc
隣接チャネル漏洩電力2	P <sub>ad j</sub> 2	f = 1.5 GHz π / 4 QPSK <b>注</b> 1	f = ±50 kHz	_	-59	_	
	radj∠	Po = +7 dBm	f = ±100 kHz	_	-71	_	dBc
		正弦波入力 各波出力 Po = +7 dBm	f <sub>1</sub> = 900 MHz f <sub>2</sub> = 902 MHz	_	-18	_	dBc
3 次相互変調ひずみ	IMз		f <sub>1</sub> = 1.5 GHz f <sub>2</sub> = 1.502 GHz	_	-12	_	dBc
1dBコンプレッション出力	Po (1dB)	f = 1.5 GHz, L = (4ページおよ)	_	+10.2	_	dBm	

**注1**  $\pi/4$ シフトQPSK変調波入力, 伝送速度42 kbps, ロールオフ率 = 0.5, PN9段(擬似ランダムパターン)



#### 測定回路図



#### 電気的特性測定部品表

	形状	値
C <sub>1</sub> ~ 3	チップ・コンデンサ	1 000 pF
L	コイル <sup>注</sup>	300 nH

注 20.5 T, 2 mm I.D., 0.25 VEW

#### 応用使用部品例(9ページ参照)

	形状	値	使用周波数
C <sub>1</sub> ~ 3	チップ・コンデンサ	1 000 pF	100 MHz以上
,	チップ・インダクタ	50 nH	900 MHz帯
-	<del></del>	10 nH	1.5 GHz帯

#### 出力側へのインダクタンス付加について

本ICは内部出力段トランジスタに約28 mA供給することにより中出力が得られるように設計されています。 そこでVcc端子(6ピン)と出力端子(4ピン)間にインダクタンスを接続してください。インダクタンスの値としてはたとえば上記の大きなものを選んでください。

このようにインダクタンスを接続する目的は、DC的な効果とAC的な効果を意図しています。DC的には出力段の電圧降下を最小にしながら出力段トランジスタへのDCバイアス印加を可能にし、高い出力を得ます。AC的には出力端子からインダクタンスでGNDに落としているのと同じで、このインダクタンスおよびQの値を大きくすることによりハイ・インピーダンス負荷になり、十分なゲインを得ています。

インダクタンスの値を決定するポイントは上記のことから , 使用する周波数での出力インピーダンスを約100  $\Omega$  以上にして最大ゲインを得ることです。 これにより使用周波数以下でのゲインが抑えられ, ピーキングがかかる状態になります。

推奨インダクタンス値は上記の応用使用部品例を参照してください。

#### Vcc端子,入出力端子へのコンデンサの決定について

Vcc端子へのバイパス・コンデンサ,入出力のカップリング・コンデンサはいずれも1 000 pF程度の値をご使用ください。

Vcc端子へバイパス・コンデンサを接続する目的は、<math>Vcc端子とGND間のインピーダンスを0  $\Omega$ に近づけるためです。これにより、電源電圧変動に対し、安定したバイアス状態にすることができます。

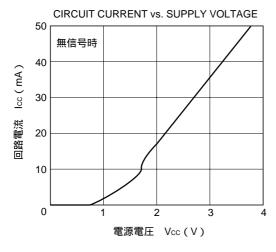
入出力端子へカップリング・コンデンサを接続する目的は,入出力端子と外付け回路をDC的にカットするためで, $50~\Omega$ の負荷に対してインピーダンスが十分低くなるように設定します。 このコンデンサがハイパスフィルタとなり,DCまでの低い周波数を口スさせる訳です。

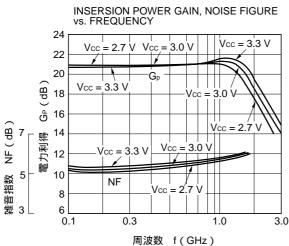
本製品の特性評価では100 MHz以上のゲインをフラットにした場合の周波数特性を確認するために1 000 pFを用いています。

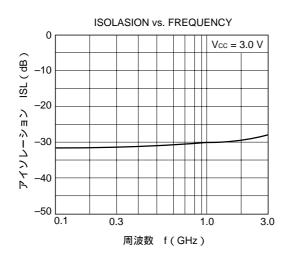
それ以外の値のコンデンサを用いる場合はC = 1/(2 πRfc)の関係から使用周波数に応じて決定してください。

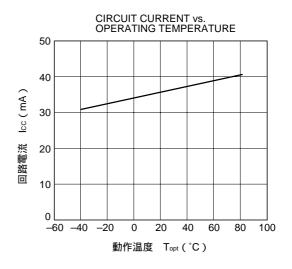


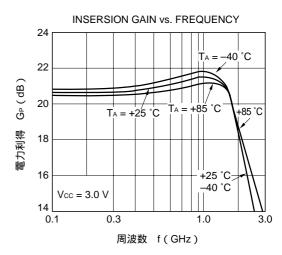
#### 特性曲線 (TA = +25°C, 特に指定のない限り, 電気的特性測定部品による)

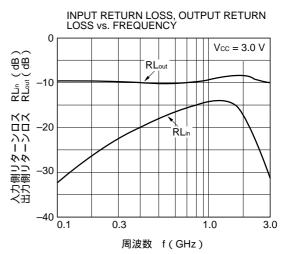




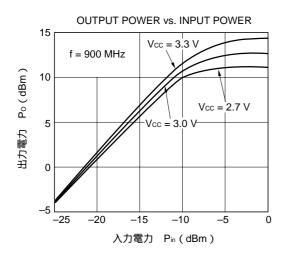


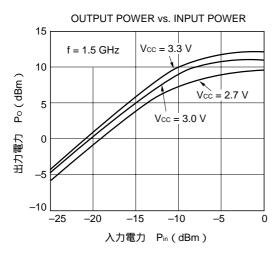


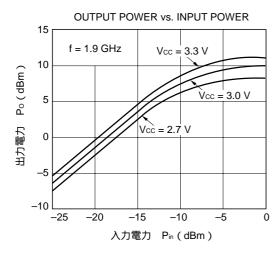


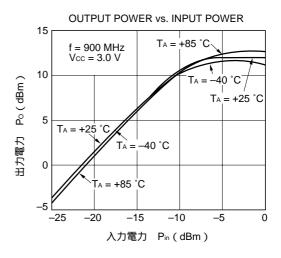


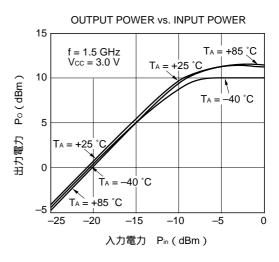


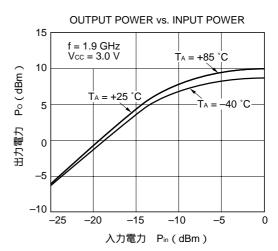




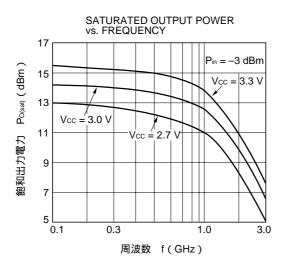


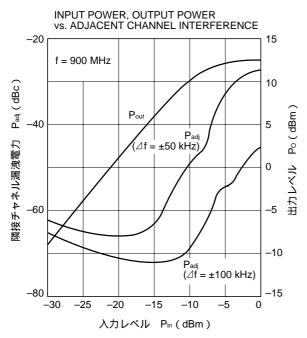


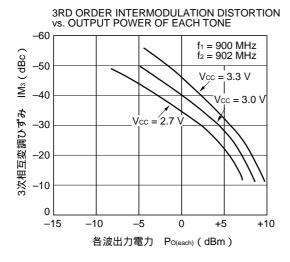


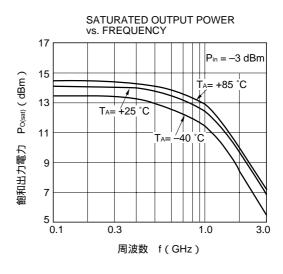


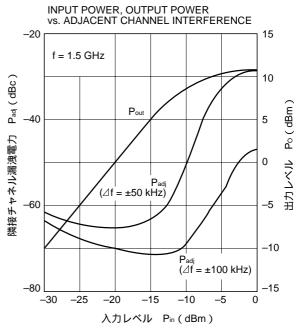


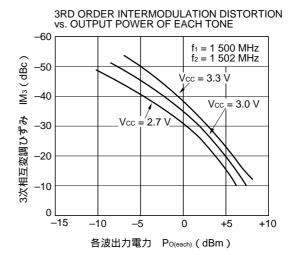








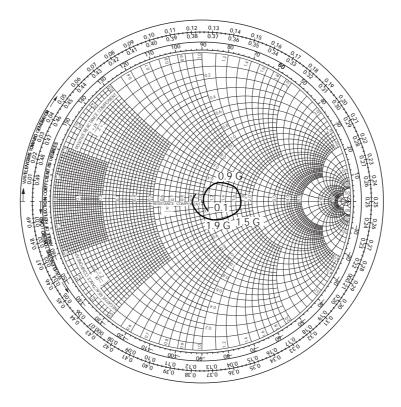




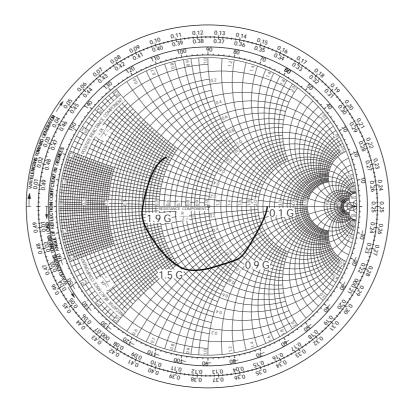


# Sパラメータ

S<sub>11</sub> - FREQUENCY (Vcc = 3.0 V)



S<sub>22</sub> - FREQUENCY (Vcc = 3.0 V)

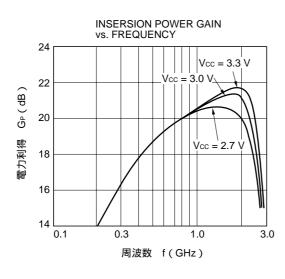


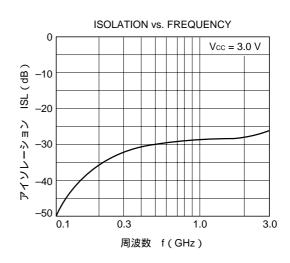


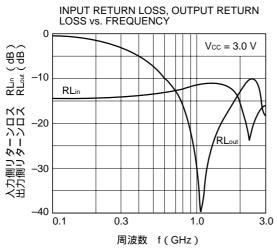
#### 応用使用部品例による

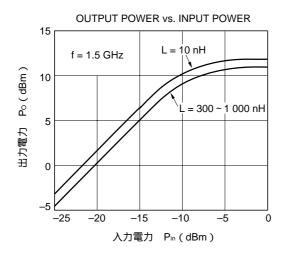
#### チップインダクタンスの仕様例

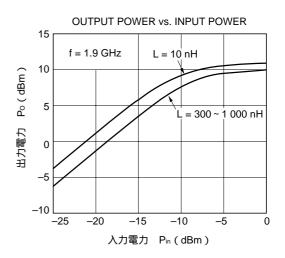
メーカ名	品名	インダクタンス: nH	Q TYP.	直流抵抗Ω	自己共振周波数	許容電流mA
村田製作所殿	LQN2A10NM	10	60	0.25以下	1 000 MHz	770





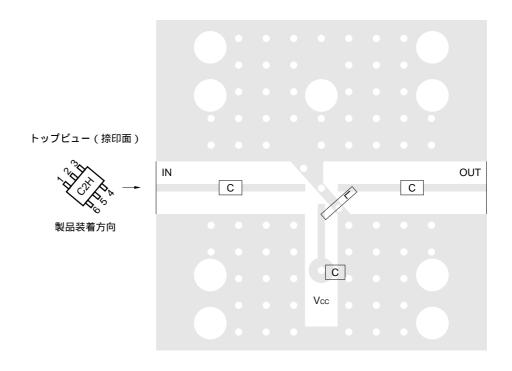








#### 測定回路のプリント基板例



部品表

	値
С	1 000 pF
L	300 nH

#### 基本例注釈

(\*1)30×30×0.4 mmポリイミド板に両面35 µ m厚鍋パターニング

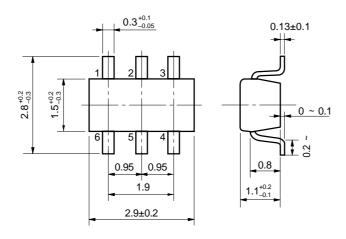
(\*2)パターニング面ははんだメッキ

(\*3) はスルーホール

(\*4)裏面グラウンドパターン



# 6 ピン・ミニモールド外形図 (単位:mm)





#### 使用上の注意事項

- (1) 高周波プロセスを使用していますので,静電気等の過大入力にご注意願います。
- (2) アースパターンは極力広く取り,接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
- (3)接地端子は極力短く配線してください。
- (4) Vcc端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (5) 出力端子とVcc端子間にインダクタ(例えば300 nH)を挿入してください。

#### 半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は,下表の推奨条件で実施願います。

なお,推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については,販売員にご相談ください。

#### μPC2771T

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度:235 °C, 時間:30 秒以内(210 °C以上), 回数:3回 制限日数:なし注	IR35-00-3
VPS	パッケージ・ピーク温度:215 °C, 時間:40 秒以内(200 °C以上), 回数:3回 制限日数:なし <sup>注</sup>	VP15-00-3
ウエーブ・ソルダリング	半田槽温度:260 °C以下, 時間:10 秒以内, 回数:1回 制限日数:なし <sup>注</sup>	WS60-00-1
端子部分加熱	端子部温度:300 °C以下, 時間:3 秒以内(一端子あたり), 制限日数:なし <sup>注</sup>	

注 ドライパック開封後の保管日数で,保管条件は25°C,65% RH以下。

#### 注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし,端子部分加熱方式は除く)。

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」 (C10535JJ7V0IF00)をご参照ください。



[メ モ]



文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して,当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

当社は品質,信頼性の向上に努めていますが,半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として,人身事故,火災事故,社会的な損害等を生じさせない冗長設計,延焼対策設計,誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準:コンピュータ, OA機器, 通信機器, 計測機器, AV機器, 家電, 工作機械, パーソナル機器, 産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),交通用信号機器,防災/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準: 航空機器, 航空宇宙機器, 海底中継機器, 原子力制御システム, 生命維持のための医療機器, 生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート / データ・ブック等の資料で,特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は,必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

NESATはNEC Silicon Advanced Technology の略でNECの商標です。

#### — お問い合わせは、最寄りのNECへ –

#### 【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部半導体第二販売事業部半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(NEC本社ビル)	東 京 (03)3454-1111 (大代表)			
中部支社半導体販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号(NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2170			
半導体第一販売部 関 西 支 社 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目 4番24号(NEC関西ビル)	大 阪 (06) 945-3178 大 阪 (06) 945-3200 大 阪 (06) 945-3208			
東岩山郡 いし 同語 に 古 に 古 に 古 に 古 に 古 に 古 に 古 に 古 に 古 に	231-0161   宇都宮支店 宇都宮 (028)621-2281   10261-5511   小山野支店 松本(0263)35-1444   野 (0263)35-14646   野 (0263)35-14666   野 (0263)35-14666   野 (0266)53-5350   日 田 府 支店 職 訪 (0266)53-5350   日 田 府 支店 即 府 (0552)24-4141   日 田 府 支社 立川 (048)641-1411   日 文社 立川 (0425)26-5981   日 東 支社 千 葉 (043)238-8116   日 東 支社 静 岡 (054)255-2211   日 東 支 社 静 岡 (0762)23-1621   日 東 支店 福 井 (0776)22-1866	三 重 支 店 津 (0592)25-7341 京 都 支 社 京 家 都 (075)344-7824 神 戸 支 支 社 神 启 (078)333-3854 明 支 支 社 広 島 取 (082)242-5504 鳥 取 支 店 局 取 (0857)27-5311 岡 山 支 店 局 岡 山 (086)225-4455 四 国 支 社 高 版 (0878)36-1200 新 居 浜 支 店 新 区 (0897)32-5001 松 山 支 店 福 岡 (092)271-7700			

#### 【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎	(044)548-8881	半導体 インフォメーションセンター FAX( <b>044)548-7900</b> (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(NEC本社ビル)	東京	(03)3798-9619	
半導体販売技術本部中 部 販 売 技 術 部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号(NEC中部ピル)	名古屋	(052)222-2125	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目 4番24号(NEC関西ビル)	大 阪	(06) 945-3383	